- (19) Japan Patent Office
- (12) Publication of Patent Application (A)
- (11) Publication Number of Patent Application: S57-73513
- (43) Date of Publication of Application: May 8, 1982
- (51) Int. Cl^3 :

H03H 9/25

Identification:

Intraoffice Reference Number: 7232-5J

Number of Inventions: .

not made

Request for Examination:

(3 pages in total)

- (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE
- (21) Application Number: S55-149483
- (22) Application Date: October 27, 1980

 Patent Law Section 30(1) is applied.
- (1) Published in the spring study lecture papers issued on May 9, 1980.
- (2) Published in the autumn study lecture papers issued on October 3, 1980.
- (72) Inventor: Shimizu Yasutaka

1-10 Umegaoka 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo

(72) Inventor: Yamamoto Taiji

2-7 Shinmachi 1-chome, Tsu-shi

(71) Applicant: Shimizu Yasutaka

1-10 Umegaoka 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo

(74) Agent: Patent Attorney, Murai Takashi

Specification

1. Title of the Invention

SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

2. Claim

- (1) A surface acoustic wave device, characterized by using as a piezoelectric substance a crystal that is a rotation Y-cut crystal and has the rotation angle set to $28^{\circ}\pm5^{\circ}$ relative to a Y-axis and the surface acoustic wave propagation direction set to $\pm(43^{\circ}\pm3^{\circ})$ relative to an X-axis.
- 3. Detailed Description of the Invention

The present invention relates to a surface acoustic wave device that uses a crystal as a piezoelectric substance.

In a surface acoustic wave device, the following structure thereof has heretofore been popularized as shown in Fig. 1. That is, two comb-like electrodes 2 and 3 are disposed on a piezoelectric substrate 1. An electrical signal is applied to one comb-like electrode 2 and thus converted into a surface acoustic wave, and the electrical signal is taken from the other comb-like electrode 3. In this case, a piezoelectric substance of the related-art surface acoustic wave device uses LiNbO₃, LiTaO₃, a crystal, or the like.

However, these piezoelectric substances have the following disadvantages. That is, LiNbO3 and LiTaO3 have a high electromechanical coupling coefficient, but have a high

delay time temperature coefficient of 80 ppm/°C and 20 ppm/°C, respectively. Besides, although having a low electromechanical coupling coefficient, the crystal has a low temperature coefficient. Particularly, an ST-cut crystal is known as having a zero temperature coefficient as Fig. 2 shows its temperature characteristic. However, as can be seen from Fig. 2, the temperature width in which the delay time change rate is 10 ppm or lower is about 38°C, which is not wide. Accordingly, the crystal has the disadvantage that it cannot satisfy the demand of the latest high-reliability device.

Thereupon, the invention aims at providing a surface acoustic wave device that eliminates these disadvantages and that has very satisfactory temperature characteristics. That is, the invention uses a crystal substrate as a piezoelectric substrate configuring the surface acoustic wave device, thus providing a cut orientation of the crystal substrate and a propagation direction of a surface acoustic wave having a temperature width of 58°C at a delay time change rate of 10 ppm or lower.

The invention will hereinafter be specifically described using the drawings.

First, Euler angles are often used to discuss the characteristics of a substrate having anisotropy such as of a crystal. The Euler angles have a right-hand and left-hand indication, and the right-hand Euler angles (ϕ , θ , and ψ) are

used here as shown in Fig. 3. In this figure, X-, Y-, and Z-axes are the crystal axes of the crystal. The angle ϕ is a first rotation angle, which is an angle formed by rotating a cut surface from the X-axis, and a second rotation angle θ is an angle formed by rotating the cut surface from the Z axis. Furthermore, a third rotation angle ψ is an angle indicative of the propagation direction of a surface acoustic wave on the cut-out surface of a crystal substrate. Accordingly, the characteristics of the surface acoustic wave that travels in an arbitrary direction on the crystal substrate with an arbitrary cut orientation can be discussed by using these three angles ϕ , θ , and ψ .

In the meantime, since the material constant of the crystal is already obtained, when the Euler angles ϕ , θ , and ψ are given, then it is possible to theoretically calculate the propagation speed, electromechanical coupling coefficient, temperature characteristic, and the like of the surface acoustic wave. Here, when the relationship between the angles θ and ψ at which the delay time temperature coefficient of the surface acoustic wave becomes zero at a temperature of 20°C is obtained when $\phi = 0^{\circ}$, such a relationship is formed as in the curve shown in Fig. 4. In this figure, a point ST is a point indicative of an ST-cut crystal which has heretofore been in use. As can be seen from this figure, there exist many cuts that exhibit a zero temperature coefficient at 20 °C. However,

even if the zero temperature coefficient is exhibited at 20 °C, it is not clear from this figure whether or not the temperature characteristic is excellent throughout a wide temperature range. A separate theoretical study has been made Furthermore, the magnitude of on this respect. electromechanical coupling coefficient and a power flow angle (angle indicative of the difference between a phase speed and an energy speed) are also important factors in selecting the substrate. Thereupon, as a result of a comprehensive study on all these, it is revealed that the crystal substrate in the vicinity of a point A of Fig. 4 has an extremely excellent temperature characteristic as compared with the ST-cut crystal and also becomes on the same order of the magnitude of the electromechanical coupling coefficient as the ST-cut crystal. Besides, in Fig. 4, a point A' is a point that exhibits quite the same characteristic as the point A due to crystal symmetry.

Next, to show these characteristics by a diagram, Fig. 5 shows a theoretical value of the temperature characteristic of the crystal substrate in the vicinity of the point A of Fig. 4 and an experimental value thereof obtained by actually measuring a surface acoustic wave device such as shown in Fig. 1. The theoretical value is obtained by changing the in-plane rotation angle ψ . The surface acoustic wave device is fabricated by cutting a crystal substrate on condition that $\theta = 118^{\circ}\text{C}$ and $\psi = 42.3^{\circ}$ and 42.7° . As can easily be seen by

comparing this diagram of the invention with Fig. 2 showing the characteristic of the ST-cut of the related art, the crystal substrate of the invention is very excellent at the temperature characteristic as compared with the ST-cut of the related art. For example, to compare them in terms of the temperature range in which the temperature characteristic of the delay time change rate is 10 ppm or lower, the ST-cut of the related art has a temperature width of 38°, while the crystal substrate of the invention has a temperature width of 58°. Besides, the electromechanical coupling coefficient of a crystal substrate of this cut is 0.0018 (experimental value), and the power flow angle thereof is 2° (theoretical value).

Fig. 6 is an example of an insertion loss/frequency characteristic of the surface acoustic wave device fabricated. As can be seen from this figure, a device using the crystal substrate of this cut also has a small spurious signal and thus has satisfactory characteristics.

Furthermore, according to various studies, it is recognized that the characteristics of the crystal substrate of the invention are more excellent than those of the ST-cut of the related art as long as the angles θ and ψ have ranges of 118°±5° and ±(43°±3°), respectively.

Additionally, the cut orientation and propagation direction of the crystal are designated by the Euler angles $(\phi,\,\theta,\,\text{and}\,\psi)$ shown in Fig. 3, but the invention can be indicated

as follows by different terms. That is, the surface acoustic wave device is characterized in that the surface acoustic wave is propagated in the direction of $\pm (43^{\circ}\pm 3^{\circ})$ from the X-axis on a $28^{\circ}\pm 5^{\circ}$ rotation Y-cut crystal substrate.

As is apparent from the above description, according to the invention, the surface acoustic wave device having a more excellent temperature characteristic than that of the prior art can be realized, and therefore is carried out to produce substantial effects.

4. Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a perspective view showing an example of a surface acoustic wave device forming the basis of the invention which is used to describe the invention;

Fig. 2 is a graph showing a temperature characteristic of an ST-cut crystal substrate of the related art;

Fig. 3 is an illustration showing a definition of right-hand Euler angles that represent arbitrary direction angles of a crystal;

Fig. 4 is a graph showing a trajectory of a zero temperature coefficient cut for indicating a cut of the crystal used in the surface acoustic wave device of the invention;

Fig. 5 is a graph showing a theoretical value and experimental value of the temperature characteristic of the surface acoustic wave device of the invention; and

Fig. 6 is a graph showing an example of an insertion

loss/frequency characteristic of the surface acoustic wave device of the invention.

- 1 Piezoelectric Substrate
- 2, 3 Comb-like Electrode

Patent Applicant

Shimizu Yasutaka

Agent, Patent Attorney

Murai Takashi

[Fig. 2]

DELAY TIME CHANGE RATE

TEMPERATURE (°C)

[Fig. 5]

DELAY TIME CHANGE RATE

TEMPERATURE [°C]

[Fig. 6]

INSERTION LOSS

FREQUENCY [MHz]

BEST AVAILABLE COPY

(JP) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—73513

Int. Cl.⁸H 03 H 9/25

識別記号

庁内整理番号 7232-5 J ❸公開 昭和57年(1982)5月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

99弹性表面波装置

②特

頭 昭55-149483

る田

顧 昭55(1980)10月27日

特許法第30条第1項適用

(1) 昭和55年5月9日発行春季研究講演論文 集に発表

(2) 昭和55年10月3日発行秋季研究講演論文 集に発表

東京都世田谷区梅丘3丁目1番1

0号

@発明者山本泰司

津市新町1丁目2番7号

①出 顋 人 清水康敬

東京都世田谷区梅丘3丁目1番1

0号

の代 理 人 弁理士 村井隆

明細 書

1.発明の名称

弹性表面波装置

2.特許請求の範囲

(1) 回転 Y カット水品であって、その回転角を Y 輪から 2 8°±5°とし、弾性表面波の伝搬方向を X 軸から士(4 3°±3°) に設定した水晶を圧電 体として用いるととを特徴とする弾性表面波装置。 3.発明の静細を説明

本発明は圧電体として水晶を用いた弾性表面波 設置に関する。

従来より弾性表面波数量は、第1回に示すように、圧電体兼板1の上に2つのすだれ状電極2,3を配置し、一方のすだれ状電極2に電気信号を加えて弾性表面波に変換し、他方のすだれ状電極3より電気信号を取出す構造が一般的となっている。この場合、従来の弾性表面波装置の圧電体としてLiNbo。,LiTaOs,水晶等が用いられていた。

しかし、とれらの圧電体には温度特性の点で次

のような欠点があった。すなわち、L1NDOs, L1TaOs は電気機械結合係数が大きいが、過延時間の温度係数が失々80 ppm/*0,20 ppm/*9と大きい。また、水品は電気機械結合係数が小さいとはいえ、温度係数が小さく、特にSTカット水品は第2図にその温度特性を示すように零温度係数をもつものとして知られているが、同図からわかるように選延時間変化率が1、0 ppm以下となる温度機は約38°0で広くない。したがって、最新の高信頼性デバイスの要求を満足させ得ることができない欠点があった。

そとで、本発明はこれらの欠点を除去し、這度特性の極めて良好な弾性表面波装置を提供しようとするものである。すなわち、本発明は弾性表面波接置を構成する圧電体基板として水晶基板を用い、遅延時間変化率が10ppm以下の温度側が58°0となる水晶基板のカット方位並びに弾性表面波の伝搬方向を与えるものである。

以下、図面を用いて本発明を具体的に説明する。 まず、水量のように異方性をもつ基板に対する

BEST AVAILABLE COPY

待開昭57-73513(2)

ととろで、水品の材料定数は既に求められているので、オイター角々。 6. かを与えれば、弾性表面波に対する伝搬速度、電気機械結合係数、温度特性などを超齢的に計算することができる。ことで4=0°の場合について、温度が20°0において弾性表面波の遅延時間温度係数が零となる角度 6 とかの関係を求めると、第4回に示す曲線

42.7° に切断して第1図に示すようた弾性表面 波装置を製作して測定した実験値とを示すもので ある。本発明によるとの図と、従来のBェカット の特性を示す第2図を比較して容易にわかるよう に、本発明による水晶基板の温度特性は従来の特 性に比べて非常に優れている。例えば遅延時間変 化率の温度特性が10 ppm以下となる温度幅で比 較すると、従来のものが38°0に対して、本発 明のものは58°0である。また、このカットの水 品基板の電気機械結合係数は0.0018(実験位)、 パワーフロー角は2°(理論値)である。

第6図は製作した弾性表面波装置の挿入損失腐 波数特性の一例である。この図からわかるように、 このカットによる水品基板を用いた装置はスプリ アス倡号も小さく良好な特性が得られている。

さらに、各種の検討によれば、角皮のが118° ±5°、角皮サが±(43°±3°)の範囲であれ は、従来の8 Tカットの特性よりも使れていると とが森陽された。

なお、ととでは第3回に示すオイター角()。

の如くなる。この図で点Sェは従来から用いられ ているSTカット水晶を示す点である。との図か らわかるように20°0で零温皮係数を示すカット は多く存在する。しかし、例え20°0において零 温度係数を示しても、広い温度範囲にわたって温 度特性が優れているかは、との図からは不明であ る。との点については別に理論的に検討した。更 に、基板の選定に厳しては、電気機械結合係数の 大きさ、及びパワーフロー角(位相速度とエネル ギー速度の違いを示す角)も重要な要因である。 そとで、とれら全てを総合的に検討した結果、第 4 図における点 A 付近の水晶盖板によって 5 fi カ ット水晶に比べて傷めて優れた温度特性をもち、 電気機械結合係数も同程度となることが明らかと なった。また、同区において、点A′ は水晶の対 称性により点Aと全く同一の特性を示す点である。

次に、とれらの特性を図によって示すと、第 5 図は第 4 図の点 A 付近の水晶基板について、面内 回転角がを変えた場合の温度特性の環論値と、実 際に水晶基板を $\theta=118$ ° 0、 $\psi=42.3$ ° 及び

θ, ψ)によって水晶のカット方位及び伝搬方向を指定したが、とれを別の設現で示すと、本発明は次のように旨い換えることができる。すなわち、28°±5°の回転をカット水晶基板において、X 軸かち±(43°±3°)の方向に弾性表面波を伝 盟させることを物観とする弾性表面波装置である。

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、従来のものよりも優れた温度特性を有する学 性表面波装置が実現できるので実施して効果が大 ない。

4.図面の簡単を説明

第1図は本発明の説明に用いる本発明の基本と なる弾性表面波装置の一例を示す斜視図、第2図 は従来の8 エカット水晶基板による温度特性を示すがラフ、第3図は水晶の任意の方位角を表現す る右手系のオイラー角の定義を示す説明図、第4 図は本発明の弾性表面波装置で用いる水晶のカットを示すための零温度係数カットの軌跡を置のの ラフ、第5図は本発明による弾性表面波接置の 度特性の週輪位と実験値とを示すグラフ、第6図

BEST AVAILABLE COPY

特開昭57-73513(3)

は本発明の弾性表面液装置の押入損失の周波数や 性の一例を示すグラフである。

1…圧電体基板、2,3…すぞれ状電極。

特的出題人 海水 斑 数代理人 中理士 村 井 隆











